

## Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B/Mo/Fe 積層膜の異方的磁気特性

小林奎太, 小池邦博, 小川大介,  
大兼幹彦\*, 安藤康夫\*, 板倉賢\*\*, 稲葉信幸, 加藤宏朗  
(山形大, \*東北大, \*\*九州大)

Anisotropic magnetic property of Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B/Mo/Fe multilayer films

Keita Kobayashi, Kunihiro Koike, Daisuke Ogawa,  
Mikihiko Oogane\*, Yasuo Ando\*, Masaru Itakura\*\*, Inaba Nobuyuki, and Hiroaki Kato  
(Yamagata Univ., \*Tohoku Univ., \*\*Kyushu Univ.)

### はじめに

永久磁石の(BH)<sub>max</sub>を増大させる手法として、ナノサイズ微粒子の磁気的ハード相とソフト相とを交換結合させたナノコンポジット磁石が知られているが、未だに理論値を超える磁石の作製が困難である。これまでに、Toga 等によって Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B/α-Fe 界面異方性の存在が第一原理計算によって予測され[1], Ogawa 等は、Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B(001)/α-Fe 界面では正の交換結合が作用し[2], Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B(100)/α-Fe 界面では負の交換結合が作用することを実証した[3]。本研究では、高性能化の妨げとなる負の交換結合界面を回避させた Nd-Fe-B/Fe 積層膜の形成を目指し、その磁気特性に与える Mo 中間層の効果について検討した。

### 実験方法

積層膜は UHV スパッタ装置を用いて MgO(100)単結晶基板上に作製した。膜構成は、Mo(20nm)/[Nd-Fe-B(30nm)/Mo( $t_{\text{Mo}} = 0, 1\text{nm}$ )/Fe(5 nm)/Mo( $t_{\text{Mo}} = 0, 1\text{nm}$ )]<sub>s</sub>/Mo(10 nm)のとした。Mo 下地層を基板温度  $T_s = 300^\circ\text{C}$  で堆積した後、 $T_s = 700^\circ\text{C}$  とし、さらに  $T_s = 300^\circ\text{C}$  とした状態で、[Nd-Fe-B/Fe]及び、[Nd-Fe-B/Mo/Fe/Mo]を一周期として、これを 5 周期繰り返した。最後に室温にて Mo 保護層を堆積した。これらの積層膜を UHV 環境において、 $400^\circ\text{C} \leq T_a \leq 700^\circ\text{C}$  の範囲でアニールした。磁化曲線は VSM を用いて測定し、結晶構造と配向状態は XRD で、膜厚は XRR で評価した。また AFM によって膜表面形態を観察した。

### 実験結果

$650^\circ\text{C}$  でアニールした Nd-Fe-B/Mo( $t_{\text{Mo}} = 0, 1\text{nm}$ )/Fe 積層膜の磁化曲線は、 $t_{\text{Mo}} = 0\text{ nm}$  では面内(IP), 面直(OOP)共に 5~6 kOe の保磁力  $H_c$  をもつ等方的な磁気特性が示された。一方、 $t_{\text{Mo}} = 1\text{nm}$  の積層膜では、面直方向に良好な角形性があり、その  $H_c$  が 6 kOe なのに対して、面内方向角形性が低下し、 $H_c$  は 2.5 kOe と異方的な磁気特性が示された。これは Mo 中間層の導入によって、アニール中の Nd-Fe-B 層と Fe 層間の原子拡散が抑制され、且つ Nd-Fe-B 層と Fe 層間の交換相互作用が保たれた状態で磁気的な異方性が生じたことが示唆される。

謝辞：本研究の一部は JST 産学共創基礎基盤研究プログラム「革新的次世代高性能磁石創製の指針構築」および JSPS 科学研究費 基盤研究(B) No. 16H04488 の支援を受けた。

### 参考文献

- 1) Y. Toga, H. Moriya, H. Tsuchiura, and A. Sakuma, J. Phys.: Conf. Series 266 (2011) 012046..
- 2) D. Ogawa, K. Koike, S. Mizukami, M. Oogane, Y. Ando, T. Miyazaki, and H. Kato, J. Magn. Soc. Jpn. 36, (2012) 5.
- 3) D. Ogawa, K. Koike, S. Mizukami, T. Miyazaki, M. Oogane, Y. Ando, and H. Kato, Appl. Phys. Lett., 107, (2015) 102406.